PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-069653

(43) Date of publication of application: 08.03.2002

(51)Int.CI.

C23C 16/505

H01L 21/205

H01L 31/04

(21)Application number : 2000-267554

(71)Applicant: ANELVA CORP

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED

INDUSTRIAL & TECHNOLOGY

MATSUDA AKIHISA

KONDO MICHIO

(22) Date of filing:

04.09.2000

(72)Inventor: ITO NORIKAZU

WATABE YOSHI

MATSUDA AKIHISA

KONDO MICHIO

(54) THIN FILM FORMING METHOD, THIN FILM FORMING APPARATUS AND SOLAR CELL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and an apparatus for forming a thin film, which form a thin film of superior film thickness uniformity on a large substrate and furthermore makes throughput high, and to provide a solar cell with a superior characteristic, and moreover, at a low cost.

SOLUTION: The apparatus comprising a film forming chamber, inside of which several inductive coupling type electrode with shape of being folded over at the center and having a feeding part of high-frequency power and a grounding part at the each end of themselves, are arranged in parallel in the same plane, a highfrequency power source for supplying high-frequency power to the above feeding part, a means for controlling phase of the highfrequency power supplied to the above feeding part, and a waveform generator for modulating amplitude of the high-frequency

power, is characterized by the configuration in which the high-frequency power has opposite phases opposite to each other at the adjacent feeding parts of the above several inductive coupling type electrodes, and in which the amplitude-modulated high-frequency power is supplied to the inductive coupling type electrodes and generates plasma, to form thin film on a substrate arranged so as to face the inductive coupling type electrodes.

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2002-69653 (P2002-69653A)

(43)公開日 平成14年3月8日(2002.3.8)

(51) Int.CL'	織別記号	FΙ	ラーマコード(参考)
C 2 3 C 16/505		C 2 3 C 16/505	4 K 0 3 0
HO1L 21/205		HO1L 21/205	5 F 0 4 5
31/04		31/04	V 5F051

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 9 頁)

特質2000-267554(P2000-267554) (21)出顯器号

(22)出験日 平成12年9月4日(2000.9.4)

(出題人による中告) 国等の委託研究の成果に係る特許 出版(平成12年度、新エネルギー・産業技術総合開発機 構、太陽光発電システム突用化技術開発委託事業、産業 再生法第30条の適用を受けるもの)

(71)出順人 000227294

アネルバ株式会社

京京都府中市四谷5丁目8番1号

(74)上記1名の代蓮人 100111051

乔理士 中西 次郎

(71)出版人 301021533

独立行政抵入産業技術総合研究所

東京都千代田区銀が関1-3-1

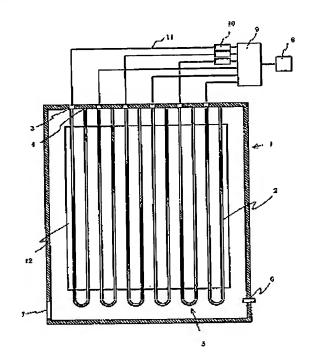
(74)上記1名の復代理人 100111051 弁理士 中西 次郎

最終頁に続く

(57)【要約】

【課題】 本発明は、大型墓板に、膜厚均一性に優れた 薄膜を形成でき、更には、高スループット化可能な薄膜 形成方法及び装置を提供することを目的とする。また、 特性に優れしかも低コストの太陽電池を提供することを 目的とする。

【解決手段】 内部に、中央で折り返した形状を有しそ の両端部に高層波弯力の給電部と接地部とを設けた誘導 結合型電極を同一平面内に複数個平行に配置した成膜室 と、前記給電部に高周波電力を供給する高周波電源と、 前記給電部に供給される高周波電力の位相を制御する手 段と、高周波電力のAM変調を行う波形発生器と、から なり、前記複数の誘導結合型電極の隣り合う給電部での 高周波の位相を互いに逆位相とし、かつAM変調した高 周波電力を前記誘導結合型電極に供給してプラズマを発 生させ、前記誘導結合型電極に面心て配置された基板上 に薄膜を形成する構成としたことを特徴とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項】】 中央で折り返した形状を有しその両端部 に高層波電力の給電部と接地部とを設けた誘導結合型電 極を同一平面内に複数個平行に設置し、前記複数の誘導 縮合型電極に高層波電力を供給してプラズマを発生さ せ、前記誘導結合型電極に面して配置された基板上に薄 膜を形成する蘇膜形成方法において、

前記給電部に供給する高周波電力の位相を瞬り合う給電 部で互いに逆位組とし、かつAM変調することを特徴と する薄膜形成方法。

【請求項2】 前記誘導結合型電極の給電部と折り返し 部との間で、定在波が立つように、高周波の周波数を変 化させることを特徴とする語求項1に記載の薄膜形成方 法。

【請求項3】 前記AM変調は、高周波電力を投入する 期間と高周波電力を遮断する期間とを交互に設けること を特徴とする請求項1又は2に記載の薄膜形成方法。

【請求項4】 藻膜形成中に、前記AM変調の変調周波 数を変化させることを特徴とする請求項1~3のいずれ かし頃に記載の薄膜形成方法。

【請求項5】 薄膜形成中に、前記高周波電力を投入す る期間の割合を変化させることを特徴とする請求項3に 記載の薄膜形成方法。

【請求項6】 内部に、中央で折り返した形状を有しそ の両端部に高周波電力の給電部と接地部とを設けた誘導 結合型電極を同一平面内に複数個平行に配置した成膜室 と、前記給電部に高周波電力を供給する高周波電源と、 前記給電部に供給される高周波の位相を制御する手段 と、高周波電力のAM変調を行う波形発生器と、からな 周波の位相を互いに逆位組としかつAM変調した高周波 電力を前記誘導結合型電極に供給してプラズマを発生さ せ、前記誘導結合型電極に面して配置された基板上に薄 膜を形成する構成としたことを特徴とする薄膜形成態

【請求項7】 前記誘導結合型電極の給電部と折り返し 部との距離は、前記高周波の励緩波長の1/2の自然数 倍であることを特徴とする諸求項6に記載の薄膜形成装

【請求項8】 前記誘導結合型電極を複数の層に配置 し、各層の両側に基板を配置し、同時に複数の基板上に 薄膜を形成する構成としたことを特徴とする請求項6又 は?に記載の薄膜形成装置。

【請求項9】 請求項1~5のいずれか1項に記載の薄 膜形成方法により形成した薄膜を構成膜とする太陽電 池。

【請求項10】 請求項6~8のいずれか1項に記載の 薄膜形成装置に、反応性ガスを導入し、プラズマを発生 させて、前記反応性ガスの構成元素を少なくとも1つを 含む薄膜を形成し、該薄膜を構成膜とすることを特徴と 50 が、上記構造の電極を含め、種々の誘電結合型電極を検

する太陽電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜形成方法、薄 膜形成装置及び太陽電池に係り、特に、大面積基板に膜 厚均一性に優れたa-Si等の薄膜を形成する薄膜形成 方法及び装置に関する。

[0002]

【従来の技術】太陽電池はクリーンなエネルギー源とし て注目され期待されているが、その普及を図るためには コストダウンが不可欠であり、そのために大型墓板に均 一膜厚のa - S i 膜を高いスループットで形成できる薄 膜形成装置が強く望まれている。a-S!のような薄膜 の形成には、平行平板型(容置結合型)のプラズマCV D装置が実用化されているが、通常1枚の基板しか処理 できないためスループットが低く、その一方、複数基板 を同時処理しようとすると装置が極めて大型化してしま うという問題がある。また、基板の大型化とともに形成 される薄膜の機厚均一性が著しく低下してしまい、所望 20 の特性の太陽電池が得られなくなるという問題がある。

【0003】膜厚均一性の高い薄膜作製を行うには、基 板全体で均一密度のプラズマを形成する必要があり、こ のために様々な検討がなされてきた。しかし、平行平板 型電極方式では、基板が大型化すると均一密度のプラズ マを形成するのは容易でなく、その理由として、次のよ うな原理上の問題が挙げられている。すなわち、平行平 板型電極では、均一密度のプラズマを形成するには、基 板全体にわたり2つの電極間距離を錯度良く維持して配 置する必要があるが、これは容易でなく、基板が大型化 り、前記複数の誘導結合型電極の隣り合う給電部での高 30 すると一層困難となる。また、容置結合型では、高周波 を投入する電極と接地電位にある対向電極及び成膜室壁 との間の放電により、電極に自己バイアス電位が発生 し、とのためプラズマ密度に分布が生じるという問題が ある (特関平7-94421号公報)。 さらには、 電極 が大きくなると、その表面に定在波が発生してしまい、 このためプラズマが分布してしまう場合がある。これ は、VHF帯等の周波数のより高い高周波になると一層 顕著になる。そこで、プラズマ維持メカニズムが容置結 合型とは全く異なり、上記容置結合型固有の電極間距離 40 精度や電極の自己バイアス等の問題が起こることがな く、しかも高速成膜に有利なVHF帯の高周波を用いて 高いプラズマ密度を発生できる誘導結合型電極を用いた プラズマCVD法が提案されている。具体的には、例え

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、本発明者の

は、梯子形状の電極(特開平4-236781号公報)

や導電性線材をジグザグに多数回折り曲げた電極(特許

第2785442号公報)等の電極を用いた誘導結合型

電極方式のプラズマCVD装置が提案されている。

討したところ、例えば、梯子形状やジグザグに折り曲げ た誘導結合型電極は、基板の大型化に対応して大きくな ると、電流経路が均一となりにくく、また、予期できな い場所に部分的に定在波が発生してしまうことが分か り、このため、プラズマ密度を均一にするのは難しく、 従来の電極構造で大面積基板に対応するのは困難である ことが分かった。また、容量結合型電極の場合は、膜厚 均一性を高めるための種々の検討がなされており、例え は、上記自己バイアスに起因するフラズマ密度の分布を 解決する方策として、高周波電力を変調し間欠放電させ 16 る成膜方法(特開平7-94421号公報)等がある。 しかし、誘導結合型と容量結合型とでは、プラズマの維 **鈴メカニズムは全く異なるものである。すなわち、容置** 結合型は、電極からの二次電子放出及びシースの振動に よりプラズマが維持されるが、誘導結合型電極の場合、 電極から供給される電磁界の振動によるものだからであ る。従って、容量結合型には効果的な方葉であってもそ のまま誘導結合型に応用することは無意味であり、従来 の検討結果を参考にすることはできない。

【①①①5】そこで、本発明者らは、誘導結合型電極に

ついて、プラズマ均一化の基本的検討を行い、上記従来 の誘電結合型電極では、問題となった定在波を逆に利用 した電極構造の検討を行った。この電極は、例えば、棒 状又はU字型電極の一端に給電部を設け、他端を接地す る構造とし、接地部と給電部との距離を高周波の1/2 の自然数倍とすることにより、電極上の所定位置に定在 波を発生させ、発生するプラズマ密度分布を利用して基 板上に均一膜厚の薄膜を形成しようとするものである。 [0006]とのような電極構成とすることにより、従 楽に比べ膜厚均一性を改善することが可能となったが、 この新規な電極構成でも、基板が大型化し電極長さが増 加すると、電極の給電部側と接地部側とでプラズマ密度 が異なり、接地部側に近づくにつれプラズマ密度は低下 し、その結果、膜厚が薄くなってしまうという新たな間 題が起こることが分かった。これは、高周波が電極先端 部に伝鐵するまでに減衰して、プラズマ密度が給電側と 接地部側とで分布してしまうためと考えられるが、本発 明者らは、このような高層波の減衰に起因すると考えら れるプラズマ密度分布、さらには膜厚分布を解消し、よ り大型基板に均一薄膜を形成できる装置構成及び成膜条 40 る。 件を検討した。この中で、上記容置結合型の場合とは、 プラズマ維持メカニズムが全く異なるにもかかわらず、 高周波電力をAM変調することにより、プラズマの状態 が変化し、しかも変調方法によりプラズマ形状が変化 し、かつこれらの変化に再現性があることを見出した。 さらに、幅広の墓板に薄膜を形成するには、上記電極を 複数個平行に配置する必要があるが、各電極に供給する 高周波電力の位相によって、電極長手方向の膜厚分布も 変化することが分かった。本発明者は、これらの発見を 基にさらに研究を進展させ、給電方法、変調方法と薄膜 50

分布の関係を明らかにして本発明を完成したのである。 【①①①7】すなわち、本発明の目的は、大型基板に、 膜厚均一性に優れた薄膜を形成可能な薄膜形成方法及び 装置を提供することにある。さらには、特性及び膜厚均 一性に優れた薄膜を高いスループットで形成可能な薄膜 形成方法及び装置を提供することにある。また、本発明 は、太陽電池を以上の薄膜形成方法及び装置を用いて形成し、特性に優れしかも低コストの太陽電池を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の薄膜形成方法 は、中央で折り返した形状を有しその両端部に高周波電 力の給電部と接地部とを設けた誘導結合型電極を同一平 面内に複数個平行に設置し、前記複数の誘導結合型電極 に高層波電力を供給してプラズマを発生させ、前記誘導 結合型電極に面して配置された基板上に薄膜を形成する 薄膜形成方法において、前記給電部に供給する高周波電 力の位相を隣り合う給電部で互いに逆位相とし、かつA M変調することを特徴とする。このように誘導結合型電 極を複数配置し、瞬り合う電極の給電部に供給する高周 波の位相を180度ずらすことにより、基板の幅方向の みならず電極長手方向の鰻厚分布が向上し、より大型の 基板に均一膜厚の薄膜を形成することが可能となる。さ ちに、AM変調の条件により、プラズマ密度の分布が所 定の変化を示すことから、隣り合う電極を互いに遺位相 とし、適切な変調条件を選択することにより、種々の成 膜条件においても、プラズマ密度を均一化することがで き、膜厚均一性の高い薄膜を形成することが可能とな る。なお、本発明において、AM変調とは、パルス変調 を含む意味である。また、鉛電部と折り返し部との間 で、定在波が立つように高周波電力の周波数を調節する ことにより、プラズマを安定して発生・維持することが でき、より再現性のある薄膜形成が可能となる。 【①①09】前記AM変調は、高周波電力を投入する期 間と高周波電力を運断する期間とを交互に設け、また、 薄膜形成中に、前記高周波電力を投入する期間の割合若 しくは、前記AM変調の変調周波数を変化させることを 特徴とする。高層波の変調をこのように行うことによ り、隣厚均一性をより効果的に向上させることができ

【①①1①】本発明の薄膜形成装置は、内部に、中央で折り返した形状を有しその両端部に高周波電力の給電部と接地部とを設けた誘導結合型電極を同一平面内に複数個平行に配置した成膜室と、前記給電部に供給される高周波電力を供給する高周波電源と、前記給電部に供給される高周波電力の位相を制御する手段と、高周波電力のAM変調を行う波形発生器と、からなり、前記複数の誘導結合型電極の関り合う給電部での高周波の位相を互いに逆位相としかつAM変調した高周波電力を前記誘導結合型電極に供給してプラズマを発生させ、前記誘導結合型電極に面

して配置された墓板上に薄膜を形成する構成としたこと を特徴とする。また、給電部と折り返し部との距離は、 前記高周波の励振波長の1/2の自然数倍とするのが好 ましく、プラズマの発生及び維持をより安定させること ができ、より再現性のある均一膜厚の薄膜形成が可能と なる。

【()() 1 1 】さらに、前記複数の誘導結合型電極を複数 層に配置し、各々の電極層の両側に基板を配置し、同時 に複数の基板上に薄膜を形成する構成とするのが好まし い。上記誘導結合型電極を用いることにより、容量結合 10 型の場合とは異なり装置の巨大化を招くことなく。いわ ゆる多領域成勝方式を採用することができるため、多数 の基板上に同時成膜することが可能な装置を構築するこ とができる。その結果、スループットが大幅に向上し、 例えば太陽電池の低コスト化に大きく貢献する。

【①①12】本発明の太陽電池は、その構成薄膜の少な くとも1つを上記本発明の薄膜形成方法又は薄膜形成装 置により形成した薄膜を含むことを特徴とする。上述し たように、本発明の薄膜形成装置及び方法により、種々 の膜質の薄膜を均一な膜厚で形成することができ、しか 20 も高速、高品質膜条件を選択できるため、高品質を維持 しつつ、太陽電池の製造コストを削減することが可能と なる。さらに、多領域成膜方式を用いることにより高ス ループット化が図れ、太陽電池コストの一層の削減を達 成することが可能となる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を説明 する。本発明の薄膜形成装置及び方法について、図1に 示した薄膜形成装置の一構成例を参照して説明する。図 に示すように、薄膜形成装置は、ガス導入口6と排気口 30 7を有する成膜室1に、誘導結合型電極2を複数配置 し、各電極の一端の接地部4を成膜室1の壁に連結して 接地し、他繼の紿電部3を同軸ケーブル11を介して高 周波電源9に接続する。ととで、隣り合う電極の鉛電部 に遺位相の高周波を供給するために、給電部3と高周波 電源9の間にはフェーズシフタ10が配置されている。 さらに、高周波電源9には波形発生器8が連結され、電 源9から出力される高周波電力に所望のAM変調を加え るととができる。

形状を有する電便が用いられ、その両端部に高周波電力 を供給する給電部3とアース電位とする接地部4とが設 けられる。中央で折り曲げた形状とは、例えば、U字型 やコの字型の形状が例示されるが、これは、1本の棒材 折り曲げて一体に形成したものに限定するものではな く、例えば2本の直線状電極を金属板等で接続・固定し た構造のものでも良い。給電部3及び接地部4と折り返 し部5との距離しは、高周波電力の励振波長入のn/2 倍(nは自然数)とするのが好ましい。すなわち、給電 部3、接地部4、折り返し部5及び励振波長を、L=n 50 で、排気口7部に設けられたメインバルブにより所定の

- A/2の関係を満たすように設定することにより、安 定して放電を発生・維持することができる。ここで、給 電部及び接地部は必ずしも成膜室内に設ける必要はな く、成膜室を貫通して誘導結合型電極を配置し、成膜室 外のし= n - A / 2 となる位置に給電部及び接地部を設 けても良い。また、逆に、高周波電源の発振周波数を可 変とし、所定のしの値に対して、上記式を満たすように 周波数を変化させても良い。なお、折り返し部とは、例 えばU字型の場合、曲率を有する半円状の部分をいい、 2の字型の場合は、2本の長手方向直線部の間の短手方 向直線部をいう。

【①①15】本発明において、複数の誘導結合型電極の 隣り合う電極の給電部に互いに逆位相の高周波を供給す るための手段として、高周波の位相を制御するフェーズ シフタが配設される。フェーズシフタは図1に示す配置 の他、後述する図5の場合のように電便本数が多くなる 場合には図2の配置が好適に用いられる。図1の配置で は、電極本数が多くなるにつれてフェーズシフタの数が 増え、また隣り合う電極の位相を制御するために各々の フェーズシフタ全て調整する必要があるが、図2の配置 では電極の本数にかかわらず、フェーズシフタは1つで よいため、システムの簡略化を図ることができる。ま た。位相の調整もフェーズシフタ1つについて行えばよ い。また、フェーズシフタを用いずに、隣り合う電極の 給電部の位相を互いに逆位相とすることも可能である。 この場合、例えば、複数の電極の一つおきに、鉛電部と 折り返し部の長さを高周波の半波長分長くして鉛電部を 成勝室外に設けるか、又は半波長分の長さに等価な同輔 ケーブルを給電部に継ぎ足すようにすればよい。

【0016】なお、本発明の高周波電源としては、20 ~600 MHzのVHF帯の高周波電源が好適に用いる れるが、これに限らず、例えば、マイクロ波を用いるこ ともできる。マイクロ波の場合、導波管に同軸ケーブル との変換コネクタを接続し、同輔ケーブルを給電部に接 続すればよい。

【0017】さらに、本発明において、高周波をAM変 調するために、波形発生器8が設けられる。即ち、高周 波電源9から出力される高層波電力は、波形発生器8に よりAM変調され、例えば、図3のような波形の高周波 [00]4]誘導結合型電観2には、中央で折り返した 40 が給電部から誘導結合型電極に供給される。ことで、変 調する信号波としては、例えば、sin波(図3

> (a))、矩形波、三角波の他、パルスのように出力を 所定期間完全に遮断する波形のもの(図3(り))、及 びとれるを重畳させた波形のもの(図3(c))等、ど のような波形のものであっても良い。

> 【0018】次に、本発明の薄膜形成方法を図しを参照 して説明する。まず、成躜室1を高真空に排気した後、 基板12をヒータ(不図示)で所定温度に加熱する。次 いで、堆積用の反応ガスを所定の癒量で成膜室に導入し

圧力に設定する。高周波電源9、波形発生器8のスイッ チを入れ、所定の信号波で高周波をAM変調するととも に、給電部等に設置された液形モニタ (不図示)を見な がら隣り合う電極の給電部の位相を180度ずらすよう にフェーズシフタで調整して、高周波電力を各誘導結合 型電極2に投入すると、電極周辺に均一密度のプラズマ が発生し、反応性ガスは分解、活性化等され、基板12 上に驥厚均一性に優れた薄驥を形成することができる。 【()()19】ととで、高層波のAM変調条件及び位相に より横厚分布が変化する様子を具体例を挙げて説明す る。図4は、以下に示す成驥条件でa-S!膜を形成 し、電極長手方向に測定した膜厚分布を示す グラフであ る。図4 (a)~(c)は、異なる周波数でパルス変調 し、かつ、隣り合う電極に互いに逆位相の高周波電力を 供給したとき得られた膜厚分布である。一方、図4 (d), (e)は各電極に同位相の電力を供給し、30 ①H2のパルス変調(図4(d))及び変調なしの連続 放電(図4(e))の場合に得られた機厚分布である。 (成驥条件)

電極: U字型電極 (10 m m径) 8本 給電部(接地部)- 折り返し部距離 1.35m

基板:1.0mx0.5m

ガス:S:H: 300sccm、

高周波:81MH2 25W(1本あたり) AM変調:パルス周波数100,300,500Hz デューティ比5 0%

は、図4に示すように、給電部側で鰻厚が大きく。折り 返し部に向かって減少した後、増加して極大をとって再 び減少する膜厚分布となった。このような膜厚分布は、 電極の長さ(1.35m)に近い大型墓板(1m)を用 いて同位相の高層波を供給する場合に観測される。これ に対し、隣り合う電極間で互いに逆位相の高周波を供給 した場合は、同位相の場合に比べて、全体として平坦化 した分布が得られることが分かる。また、パルス変調を 行いその周波数を変化させることにより、電極の鉛電部 側と先端側とで相対的な瞬厚比が変化する傾向が見られ るととが分かる。以上から明らかなように、複数のU字。 型電極を配置し、隣り合う電極の給電部に互いに逆位相

【()()21】図4の具体例では、AM変調としてバルス 変調を用い、その周波数を変化させたときの効果を示し たが、変調周波数以外に変調度、デューティ比等の他の 変調パラメータを用いても同様の効果を得ることができ る。従って、圧力、高周波電力等の成膜条件に応じて変 調パラメータを適宜選択することにより、どのような成 50 すように、高周波電力を投入する期間と運断する期間と

るととにより、種々の成勝条件でプラズマ密度を均一化

することができ、lm級さらにはそれ以上の大型基板で

あっても、膜厚均一性に優れた薄膜を形成することが可

膜条件においても、大型墓板での膜厚均一化を達成する ことが可能となる。なお、参考のため、種々の変調パラ ヌータによって膜厚分布が変化する様子を、直線状電極 を用いて行った実験により説明する。この実験では、図 6の模式図に示す薄膜形成装置を用いた。ここで、電極 には、外径10mm、長さ1.6mの熔状電極を用い、 これを8本各電極中心軸間距離が32.5mmとなるよ うに配置した。また、電極・基板間距離は50mmとし た。成膜室1に基板(長さ500mm)12を配置し、 200℃に加熱し、S:H:ガスを300sccm導入 して、圧力を5Paに設定した。種々の条件で変調した 高周波電力を電極に供給してプラズマを発生させ、基板 上にa-S.蘇聯を形成した。なお、高周波の周波数は 80M目 2、投入電力は31W(電極1本あたり)と し、各席極の結電部の位組は同位相とした。変調条件に よるプラズマ明暗形状の変化を目視観察するとともに、 形成したa-Si膜の膜厚分布を測定した。その結果の -- 例を図7,8に示す。

【()()22】図?(a)は、なんら変調をかけずに高周 29 波を給電して(連続放電)、薄膜を形成したときの電極 方向の膜厚分布を示すグラフである。なお、電極中心点 は、グラフの250mmの位置に対応する。図? (b)、(c)及び図8(a)、(b)は、AM変調の 変調度、周波数。デューティー比(バルス変調)を変化 させてa-Si薄膜を形成したときの膜厚分布である。 AM変調をかけずに高周波電力を電極に給電した場合 は 電極の絵電部側で明るく、接地部で暗くなるプラズ マ形状が観測され、膜厚分布も、図?(a)に示すよう に、鉛電側で厚くなり先端ほど薄くなった。これに対 し、AM変調した高周波を給電した場合は、そのプラズ マ形状は変化し、膜厚分布も図7(b)、(c)及び図 8(a)、(b)に示すように、変化した。例えば、変 調度30%、変調周波数1kHcの高周波を給電した場 台(図7(b))は、給電部側のプラズマが連続放電の 場合に比べて暗くなり、膜厚分布もこのプラズマの状態 に対応して変化することが分かった。

【0023】図に示すような実験結果から、AM変調の 交調度を増加させると、鉛電側でプラズマ密度は低下 し、変調周波数を増加させると、給電側でプラズで密度 の高周波を給電し、さらにAM変調条件を適正に選択す 40 が低下し同時に接地部側でプラズマ密度が増加すること が分かった。さらにデューティ比(バルス変調)を増加 させると給電側でプラズマ密度が増加する等、変調条件 を適宜調節することにより、電極に沿ってプラズマ密度 分布 そして形成される膜厚分布が変化することが明ら かになった。逆に、これらのパラメータを調節すること により、所望の分布のプラズマを発生させ、所望の膜厚 均一性を有する薄膜を形成できることができる。

> 【10024】図8 (c)は、プラズマ密度を電極に沿っ で均一にすべく、変調条件を調節して、図3 (c)に示

を設けた波形の高周波電力を給電して、a-Si 膜を形成したときの膜厚分布である。すなわち、図6の装置構成では、1kHzのAM変調にさらにパルス変調を重量させることにより、極めて膜厚均一性に優れたa-Si 膜を得ることができることが分かる。

【()()25】一方、プラズマ密度の分布は、高周波電 力。圧力等の成膜条件により変動することが分かってい る。従って、従来の薄膜形成装置では、ある条件では膜 厚均一性の高い膜は得られるが、例えば、高品質膜が得 られる成膜条件では、均一な膜厚が得られないという間 10 題がある。しかし、上記したように、AM変調を適正化 することによりどのような成膜条件であっても、それに 起因するプラズマ密度分布変化を修正し、膜厚均一性に 優れた薄膜を形成することができる。例えば、高速成膜 するために高周波電力を増加させると、給電部側のブラ ズマ密度が接地部側に比べ組対的に高くなるが、この場 台、例えば、AM変調度の増加、変調周波数の増加、バ ルス変調の場合デューティ比の低下のいずれかあるいは これらの組み合わせにより、プラズマ密度を電極に沿っ て均一化することができる。また、膜質、成膜速度の観 20 点から、圧力を高くすると、給電側のプラズマ密度が相 対的に低くなるため、逆の操作を行えばよいことにな る。以上述べたように、AM変調の変調度、変調周波 数。デューティ比のいずれか、若しくはこれらの組み合 わせることにより、どのような成膜条件であっても、均 一膜厚の薄膜を形成することが可能となる。

【①①26】なお、以上の薄膜形成方法においては、成膜条件に対し予め最適化された変調条件でAM変調された高周波電力を電極に供給して、薄膜を形成しても良いが、ブラズマの状態を観察しながら変調条件を変更して 30 も良い。また、ブラズマ密度が分布した状態であっても、最終的に基板全体で均一な膜厚が得られるように、薄膜形成中に変調条件を変更しても良い。この場合、AM変調の変調周波数若しくはパルスのデューティ比を変化させるのが好ましい。このような成膜方法により、例えば、膜厚方向に膜質等の異なる膜を形成することも可能である。

【①①27】図1に示す薄膜形成方法及び装置は、1枚の基板に薄膜を形成する方法及び装置であるが、本発明の薄膜形成装置は、図5に示すように、基板幅に配列し 40 た電観列を、さらに所定の間隔を開けて複数列配置した構造とし、各電極の両側に基板を配置する多領域成膜方式とするのが好ましい。このような構成とすることにより、多数の基板(図の例では、6枚)上に同時に薄膜を形成することが可能となり、スループットを大幅に上げることができる。しかも、電極と基板間距離は、30~60mm程度とできるため、小さな空間で多数の基板の同時成膜ができることから、装置設置面輪に対するスループット比の優れた薄膜形成装置を実現することができる。 50

【0028】以上、本発明の薄膜形成装置及び方法を、 主にa-SI膜に適用する場合について述べてきたが、 本発明は、a-S・膜に限らず、反応性ガスを適宜選択 することにより、種々の薄膜形成に適用できることはい うまでもない。また、以上述べてきた薄膜形成方法及び 薄膜形成装置を用い、各電極に供給する高周波電力を隣 り合う電極で互いに逆位相とし、さらにAM変調するこ とにより、高品質半導体薄膜の高速成膜が可能となり、 しかも膜厚均一性に優れているため、大型基板の太陽電 他の製造に好適に用いられる。また、前述した多領域成 膜方式を採用することにより、装置の大型化を紹くこと なく、多数の量板に同時成職することが可能となるた め、スループットの高い成膜が可能となり、太陽電池を 普及させるために最大の課題であるコストダウンを図る ことができる。本発明において、太陽電池構成はpin **樺治。pn樺造。または、これらを積層したタンデム構** 造のいずれでもでも良く、これらり層、上層、五層の形 成に本発明の薄膜形成方法及び形成装置が用いられる。 [0029]

10

「発明の効果」以上説明してきたように、本発明の薄膜形成方法及び薄膜形成装置により、大型基板に、膜厚均一性に優れた薄膜を形成することが可能となる。しかも、装置設置面積に対するスループット比の高い薄膜形成装置を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の薄膜形成装置の一例を示す模式図である。

【図2】 本発明の高周波電力の供給系の他の例を示す模式図である。

【図3】AM変調した高層液の波形を示す概念図であ

【図4】変調条件、高周波電力の位組と膜厚分布との関係を示すグラフである。

【図5】 本発明の高スループット薄膜形成装置の一例を 示す模式図である。

【図6】AM変調の実験で用いた装置の構造を示すで模式図ある。

【図?】変調条件と膜厚分布の関係を示すグラフである。

【図8】変調条件と順厚分布の関係を示すグラフである。

【符号の説明】

- 1 成膜室、
- 2 誘導結合型電極、
- 3 給電部。
- 4 接地部、
- 5 折り返し部.
- 6 ガス導入口.
- 7 排気口、
- 50 8 波形発生器.

* 12 基板、 9 高周波電源。 13 基板ホルダー。 10 フェーズシフタ、 1.1 同輪ケーブル、 [図2] [図5] [図1] [図7] 连续放電 1500 (60) (2) 500 2010 委員度50% 岡家教!動在 1500 1600 {b} 500 8 6 8 8 8 8 6 8 [図3] 2000 パルス30CHz (z) デューティ比50% 1500 1800 (80) (4) 500 the County

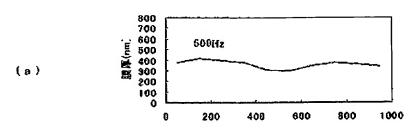
(7)

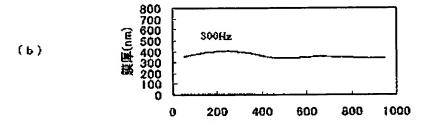
<u> 11</u> .

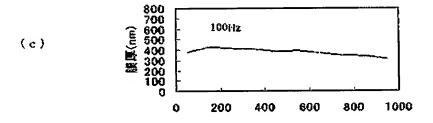
特開2002-69653

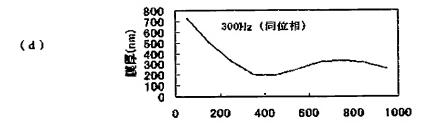
12

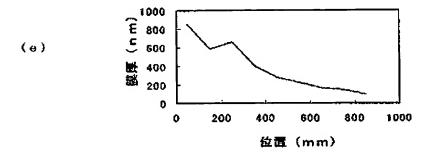
[図4]

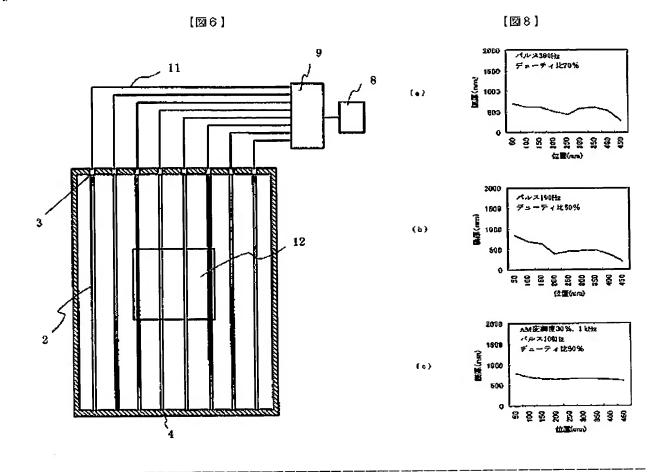












フロントページの続き

(71)出願人 500132638

松田 彰久

茨城県つくば市梅園1丁目1番1中央第2 独立行政法人産業技術総合研究所内

(71)出願人 500132649

近藤 道雄

茨城県つくば市梅園 1 丁目 1 香 1 中央第 2 独立行政法人産業技術総合研究所内

(74)上記2名の代理人 190111651

弁理士 中西 次郎

(72)発明者 伊藤 惠和

東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネル バ株式会社内 (72) 発明者 娘部 嘉

東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネル バ株式会社内

(72)発明者 松田 彰久

茨城県つくば市梅園 1 丁目 1 香 4 工業技 術院電子技術総合研究所内

(72)発明者 近藤 道雄

茨城県つくば市梅園 1 丁目 1 香 4 工業技 術院電子技術総合研究所内

Fターム(参考) 4KG3G AAO6 BA4G FA04 KA15 KA3G

LA11

5F045 AA08 A804 AC01 AD06 AE17

BB02 BB08 CA13 DA52 EH04

EH11 EH2G

5F051 AA05 BA12 BA14 CA16 CA23 CA34 DA03 DA04 DA15